(19) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PATENTS CHRIFT (11) DD 288 625 A5



(12) Ausschließungspatent

Erteilt gemäß § 17 Absatz 1
Patentgesetz der DDR
vom 27.10.1983
in Übereinstimmung mit den entsprechenden
Festlegungen im Einigungsvertrag

5(51) C 23 C 16/30 C 23 C 30/00 C 23 C 28/00

DEUTSCHES PATENTAMT

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veröffentlicht

(21)	DD C 23 C / 333 801 7	(22)	23.10.89	(44)	04.04.91
(71)	Akademie der Wissenschaften der DDR, Otto-Nuschke-Straße 22/23, O - 1080 Berlin, DE				
(72)	Endler, Ingolf, Dr. rer. nat.; Leonhardt, Albrecht, Dr. rer. hat.; Wolf, Erich, Prof. Dr. sc. nat.; Schönherr, Man- fred, DrIng., DE				
(73)	Zentralinstitut für Festkörperphysik und Werkstofforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR, Helmholtzstreße 20, O - 8027 Dresden, DE				
(74)	siehe (73)			•	•

(55) verschleißfester Überzug; Verschleißteile; Hartmetalle; Schneidwerkzeuge; alternierende Einzelschichten; Gesemtschichtdicke; unterschiedliche Zusammensetzung; Gesphasenabscheidung; Schichtkombination; Abscheideparameter

(57) Die Erfindung betrifft einen verschleißfesten Überzug und Verfahren zu seiner Herstellung. Objekte, auf die sich die Erfindung bezieht, sind Werkzeuge und Verschleißteile aus Metallen, Hartmetallen oder Keramik. Besonders zweickmäßig ist ihre Anwendung bei Schneidwerkzeugen für die spanende Formgebung. Erfindungsgemäß besteht der Überzug aus einer Folge von alternierenden Einzelschichten mit einer Einzelschichtdicke zwischen 0,2 und 1 µm und einer Gesamtschichtdicke zwischen 2 und 50 µm, wobei benachbarte Einzelschichten eine unterschiedliche Zusammensetzung aufweisen, und wird hergestellt durch Gesphasenabscheidung, Indem die Ausgangsgesmischung mit einem Verhältnis der Stoffmengenanteile von C zu Si im Bereich 0,6 bis 2 und von N zu Si im Bereich von 1 bis 15 während des gesamten Abscheideprozesses der Schichtkombination mit unveränderter Zusammensetzung sowie unveränderten Abscheideparametern kontinuierlich zugeführt wird.

ISSN 0433-6461

3 Seiten

Patentansprüche:

1. Verschleißfester Überzug auf metallischer, hartmetallischer oder keramischer Unterlage, insbesondere auf Schneidwerkzeugen und Verschleißteilen, welche entweder aus der Mischphase SIC_xN_y und/oder einem Phasengemisch aus SIN_x und SIC oder aus den Phasengemischen SIC_xN_y und SIN_x oder SIC_xN_y und SiC besteht, dadurch gekennzelchnet, daß der Überzug aus einer Folge alternierender Einzelschichten mit einer Einzelschichtdicke zwischen 0,2 und 1 μm besteht, die Gesamtschichtdicke zwischen 2 μm und 50 μm liegt und benachbarte Einzelschichten eine unterschiedliche Zusammensetzung besitzen.

2. Verschleißfester Überzug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß benachbarte Einzelschichten sich im Silicium/Kohlenstoff-Verhältnis um 5% unterscheiden.

3. Verfahren zur Herstellung eines verschleißfesten Überzuges auf metallischer, hartmetallischer oder keramischer Unterlage, insbesondere auf Schneidwerkzeugen und Verschleißtellen, welcher entweder aus der Mischphase SiC_xN_y und/oder einem Phasengemisch aus SiN_x und SiC oder aus den Phasengemischen SiC_xN_y und SiN_x oder SiC_xN_y und SiC und aus einer Folge alternierender Einzelschichten mit einer Einzelschichtdicke zwischen 0,2 µm und 1 µm besteht, dessen Gesamtschichtdicke zwischen 2 µm und 50 µm liegt und bei dem benachbarte Einzelschichten eine unterschiedliche Zusammensetzung besitzen, durch Gasphasenabscheidung aus Gasgemischen eines oder mehrerer Silane, Halogensilane, Alkylhalogensilane, einem oder mehrerer Kohlenwasserstoffe, H₂, N₂ und/oder NH₃ sowie einem oder mehreren Inertgeser im Temperaturbereich von 500°C bis 1200°C, dadurch gekennzelchnet, daß die Ausgangsmischung mit einem Verhältnis der Stoffmengenanteile von C zu Si im Bereich von 0,5 bis 2 und von N zu Si im Bereich von 1 bis 15 während des gesamten Abscheideprozesses der Schichtkombination mit unveränderter Zusammensetzung sowie unveränderten Abscheideparametern kontinulerlich zugeführt wird.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf den Verschleißschutz von Werkzeugen und Verschleißtellen aus Metallen, Hartmetallen oder Keramik. Besonders zweckmäßig ist ihre Anwendung bei Schneidwerkzeugen für die spanende Formgebung.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Es ist bekannt, Werkzeuge und Verschießteile durch Gasphasenabscheidung mit verschießhemmenden Hartstoffschichtsystemen unter Einbeziehung von homogenen siliciumhaltigen Hartstoffschichten zu versehen (DE-AS 2253745, DE-OS 285 1584, EP 74759, DD-PS 222349). Der Nachteil der Schichtkombinationen, insbesondere bei Einbeziehung von Siliciumnitrid- oder Siliciumcarbidschichten, besteht in der großen Rißanfälligkeit dieser Schichten. Die Ursachen dafür sind in den Eigenspannungen in den Schichten und in der Sprödigkeit von Siliciumnitrid und Siliciumcarbid zu suchen. Dieser Mangel wird nach der DE-AS 2917348 durch Aufbringen einer Hartstoffschicht aus sehr vielen (30 bis ca. 750) dünnen Einzelschichten mit einer Dicke von jeweils 0,02 bis 0,1 µm vermindert. Das wird realisiert durch eine entsprechend der jeweilig abzuscheidenden Einzelschlicht ständig wechselnde Ausgangsgasmischung.

Ein Nachteil dieses Verfahrens besteht im hohen technologischen Aufwand und langen Beschichtungszeiten. Ursache dafür sind die zur Schlichtherstellung notwendigen sehr kleinen Schichtwachstumsgeschwindigkeiten, die nur im Unterdruckverfahren aufgrund des geringen Stoffangebotes pro Zeiteinheit technisch realisiert werden können. Ein Mangel dieser Schichten besteht in der verminderten mechanischen Festigkeit durch auftretende epitaktische Verwachsungen und Stengelkristalle. Die Ursache, die zum Auftreten von epitaktischen Verwachsungen und Stengelkristellen führt, ist in den sehr kleinen Schichtwachstumsraten zu suchen, die jedoch zur Herstellung dieser Schichten notwendig sind.

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung besteht in der Verminderung der Rißanfälligkelt, der Erhöhung der mechanischen Festigkeit der Schichten und in der Absenkung des technologischen Aufwandes bei der Schichtherstellung.

Darlegung des Wesens der Erlindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen verschleißfesten Überzug anzugeben, bei dem in den Schichten keine Eigenspannungen auftreten, die Sprödigkeit von Siliciumnitrid und Siliciumcarbid nicht zum tragen kommt und bei dem keine epitaktischen Verwachsungen und Stengelkristalle auftreten sowie ein Verfehren zu dessen Herstellung vorzuschlagen, das mit hohen Schichtwachstumsraten und im Normaldruckverfahren durchführbar ist.
Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß der Überzug, bestehend aus der Mischphase SiC_xN_y und/oder

einem Phasengemisch aus SiN_x und SiC oder aus den Phasengemischen SiC_xN_y und SiN_x oder SiC_xN_y und SiC, aus einer Folge von alternierenden Einzelschichten mit einer Einzelschichtdicke zwischen 0,2 und 1,0 µm besteht, die Gesamtschichtdicke zwischen 2 und 50 µm liegt und benachbarte Einzelschichten eine unterschiedliche Zusammensetzung besitzen. Es ist vorteilhaft, wenn sich die benachbarten Einzelschichten im Silicium/Kohlenstoff-Verhältnis um 5% unterscheiden.

Dieser Überzug wird hergesteilt durch Gasphasenabscheidung aus Gasgemischen eines oder mehrerer Silane, Halogensilane, Alkylhalogensilane, einem oder mehrerer Kohlenwasserstoffe, H₂, N₂ und/oder NH₃ sowie einem oder mehreren inortgasen im

Temperaturbereich von 500°C bis 1200°C.

Erfindungsgemäß wird die Ausgangsgasmischung mit einem Verhältnis der Stoffmengenanteile von C zu Si im Bereich von 0,5 bis 2 und von N zu Si im Bereich von 1 bis 15 während des gesamten Abscheideprozesses der Schichtkombination mit unveränderter Zusammensetzung sowie unveränderten Abscheideparametern kontinuierlich zugeführt. Es wurde überraschend gefunden, daß in dem angegebenen Konzentrationsbereich trotz Konstantheiten der Ausgangsgasmischung und der Abscheidungstemperatur (im Felle des plasmagestützten CVD sind noch der Druck und die elektrischen Parameter konstant zu halten) ein Überzug besteht, der aus einer Folge alternierender Einzelschicht mit unterschiedlicher Zusammensetzung entsteht, was auf einen oszillierenden Abscheidungsmechanismus schließen läßt. Bei diesen Konzentrationen entsteht ein selbstregulierendes System der Schichtabscheidung. Das Konstanthalten der Verfahrenspurameter hat den Vorteil, daß eine hohe Reproduzierbarkeit der Abscheidung garantiert ist, da Störungen des Wachstumsprozesses, die i. a. bei Änderungen der Verfahrensparameter an den Wachstumsfronten auftreten, entfallen. Vorteilhaft ist auch, daß das Abscheidungsverfahren in jeder Normaldruck-CVD- oder PECVD-Anlage ohne zusätzlichen technologischen Aufwand zur Dosierung der Reaktanden realisiert werden kann.

Scratch-Tests dieser Hartstoffschichten zeigten eine ausgezeichnete Haftung der Einzelschichten untereinander und auf dem Substrat, trotz der Unterschiede in der Struktur von Si₃N₄ und SiC. Wie Eigenspannungsmessungen zeigten, waren bei dieser Schichtstruktur gegenüber den homogenen Schichten deutlich geringere Eigenspannungswerte zu verzeichnen, die sich ebenfalls günstig auf die mechanische Belastbarkeit auswirken.

Ausführungsbeispleie

1. Beispiel

Hartmetall-Wendeschneidplatten werden in einen PACVD-Quarzreaktor mit induktiver Einspeisung der HF-Energie eingebracht und in einer Wasserstoff/Argon-Gasmischung bei einem Druck von 130Pa auf 850°C erwärmt. Durch die erzeugte Glimmentladung wird das Substrat gleichzeitig mittels ionenbombardement gereinigt. Dann wird in den Reaktor eine Gasmischung der Zusammensetzung 1,3 Stoffmengenanteile SiCl₄, 0,2 Stoffmengenanteile C₆H_e, 2,3 Stoffmengenanteile N₂, 81,2 Stoffmengenanteile H₂ und Rest Argon eingeleitet. Nach einer Beschichtungszeit von 45min hat sich eine 20 µm dicke, festhaftende Hartstoffschicht aus SiC_xN_y gebildet. Nach einer Ätzung in HF/HNO₃ zeigten sich innerhalb der Schicht etwa 50 Einzelschichten mit einer mittleren Schichtdicke von 0,4 µm. Augerspektroskopische Untersuchungen ergaben Konzentrationsänderungen für Silicium zwischen 45 und 53 Stoffmengenanteile.

2.Belspiel

Auf eine Wendeschneidplatte, bestehend aus WC/Co mit 6 Masseanteile Co wird eine 10 µm dicke TiC_x-Schicht in bekannter Art und Weise aufgebracht. Anschließend wird mit dem im 1. Ausführungsbeispiel beschriebenen Verfahren eine 4 µm dicke SiC_xN_y-Deckschicht aufgebracht, die aus 10 Einzelschichten besteht. Schneidversuche mit dieser erfindungsgemäßen Deckschicht mit GGL 25 als Gegenwerkstoff zeigen bei v = 200 m/min, s = 0,3 mm/U und a = 2 mm eine Verschleißmarkenbreite VB = 0,10 mm nach 30 min Schnittzeit. Ein vergielchbares Schichtsystem, wobei die Deckschicht eine homogene Si₂N₄-Schicht war, zeigt diese Verschleißmarkenbreite bereits nach 20 min Schnittzeit.